

第31回 エレクトロテスト・ジャパン出展のご案内

東3ホール
小間番号 東27-40



uis 株式会社宇部情報システム
画像処理システム開発グループ
〒755-8622
山口県宇部市相生町8番1号 宇部興産ビル10階
TEL: 0836-22-0079 FAX: 0836-22-6410

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は例年通り、2014年1月15日(水)～17日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第31回エレクトロテスト・ジャパン」へ出展することになりましたので、ご案内申し上げます。配線パターン外観検査システムや原反検査システムの最新版など、簡易デモ機3タイプを展示する予定にしておりますので、弊社一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬 具

— 記 —

- ☆展示会名 第31回エレクトロテスト・ジャパン <<http://www.electrotest.jp/ja/>>
☆会 期 2014年1月15日(水)～1月17日(金) 10:00～18:00 (17日(金)のみ17:00迄)
☆会 場 東京ビッグサイト <小間番号 東27-40>
☆出展内容 (現在の予定となりますので、弊社都合により、変更させて頂く場合もございます)



【配線パターン外観検査】

卓上デモ実演!

これまで培ったノウハウを凝縮するため、更なる進化を遂げた最新版配線パターン外観検査ソフトを出展します。パターン層ズレ対応や機差補正機能など、拡充した機能は「必見」間違いなしです。今回はカラーラインカメラによる検査デモとなりますので、視覚的にも導入をイメージしやすい展示内容になると考えております。是非、弊社ブースへご来場頂き、余すことなくご紹介させていただきます!



【原反検査システム】

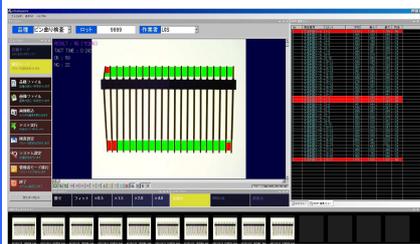
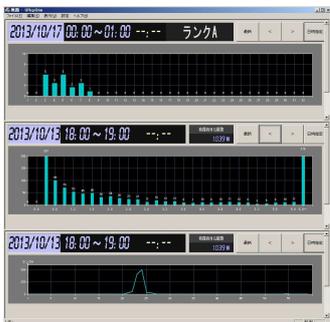
シート状&円柱ワークに適用!

各種フィルム・樹脂&金属シート・不織布など、原反(巻物)検査でお困り事や検討事項はございませんでしょうか?弊社独自開発の検出処理を組み込み、単純な2値化では検出できなかった欠陥を「誤検出なし」で安定検出することができます。

更に今回の展示では、新たに機能拡充した「検査結果グラフ表示」を初展示します。原反幅に対するNG発生件数表示、時間別NG発生件数推移など、ご要望に合わせたリアルタイムグラフ表示が可能です。当然、検査済み過去データを参照したグラフ表示もできますので、不良解析にもご利用頂けます。

高速カラーラインカメラ(8192画素)を実際に自立型簡易デモ機に搭載&設置する予定でありますので、是非、弊社ブースへご来場下さい。

その他、ボトルや容器の側面印刷検査も多数の実績があり、様々なニーズにお応えしておりますので、お気軽にご見学・ご相談下さい!



【URCP汎用検査ソフト】

ユーザー設定型検査ソフト!

カスタム画像処理で培ったノウハウや高機能ツールを簡単な操作で利用することができます。当然、接続するカメラはCCDカメラ&ラインカメラともサポートしており、幅広いニーズにお応えできることは間違いありません!更にはお客様固有の特殊機能を組み込むなど、多種多様なシーンで現在活躍しております。今回は特殊レンズ(多角視野)による外観検査を題材に机上デモを展示する予定にして、おりますので、是非、弊社ブースへご来場下さい!